Korrekturverfahren für Zerspanungsmaschinen

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bestimmung einer Abweichung zumindest einer Regelgröße von Zerspanungsmaschinen mit einem über eine Steuerung geregelten mechanischen Antrieb für ein Werkzeug und/oder ein Werkstück, wobei die Regelung mehrere Werte C, X, Z von mindestens drei Raumachsen c, x, z für die Steuerung und für den Antrieb aufweist und die Werte C, X, Z bezüglich der Achsen c, x, z einen funktionellen Zusammenhang in der Art $Z = f_{bi}(C, X)$ aufweisen.

Es ist insbesondere von laufenden Herstellungsprozessen bereits allgemein bekannt, die von einer berechneten oder vorgegebenen Soll-Größen mit den Ist-Größen des Werkzeugs zu vergleichen, um so eine Anpassung der Ist-Größen vorzunehmen. Ähnliches beschreibt auch die CH 425 958. Bei hochdynamischen Prozessen mit mehreren miteinander funktionell verknüpften Achsen ist dieses Regelungsverfahren jedoch nicht anwendbar, da zum Beispiel von dem Zeitpunkt der Abgabe der Soll-Größe von der Steuerung an den Antrieb an bis dem Zeitpunkt der tatsächlichen Positionierung des Antriebs etwa vier Arbeits- und Rechentakte vollzogen worden sind. Die Steuerung gibt in der Regel zudem einen Vorsteuerwert separat vor, der die Einstellungen des Antriebs bzw. den Steuerstrom des Antriebs in gewünschter Weise beeinflusst. Damit sind die Soll-Größen und die jeweiligen Ist-Größen nicht mehr zuzuordnen bzw. zu vergleichen.

Bisher hat man das Werkstück nach der Herstellung optisch oder mechanisch vermessen und so auf etwaige Abweichungen beim Herstellungsprozess geschlossen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bearbeitungsverfahren derart auszubilden und anzuordnen, dass eine optimale Darstellung der Abweichung zwischen dem Soll-Wert und dem tatsächlich generierten Werkstück-Wert gewährleistet ist.

Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, dass aus Steuerungs-Ist-Messmittel erfasste mehreren durch Werten $(C_{p,s}, X_{p,s}, Z_{p,s})$ und/oder ausgelesene Antriebs-Ist-Werten $(C_{p,a}, X_{p,a}, Z_{p,a})$ ein Protokoll erstellt wird und zumindest bezüglich der z-Achse ein Steuerungs-Soll-Wert nach $Z_{bi,s} = f_{bi} (C_{p,s}, X_{p,s})$ und/oder ein Antriebs-Soll-Wert nach $Z_{bi,a} = f_{bi} (C_{p,a}, X_{p,a})$ berechnet wird, wobei zumindest bezüglich der z-Achse ein Steuerungs-Differenzwert nach $D_{z,s}$ = $Z_{p,s}$ - $Z_{bi,s}$ und/oder ein Antriebs- Differenzwert nach $D_{z,a}$ = $Z_{p,a}$ - $Z_{bi,a}$ berechnet wird. Entsprechendes ist für die c-Achse und die x-Achse vorgesehen. Es ist zu beachten, dass zur Berechnung des Soll-Wertes wie z.B. $Z_{\rm bi,a}$ der jeweilige Protokollwert, also der Ist-Wert wie z.B. Cp,a und X_{p,a} verwendet wird.

Hierdurch wird erreicht, dass der Ist-Wert einer Achse mit dem berechneten Soll-Wert dieser Achse auf der Basis der Ist-Werte der anderen Achsen unter Einbeziehung deren funktionellen Zusammenhangs fbi verglichen wird. Dieser Ist-Wert kommt dem tatsächlichen Wert, wie er gegebenenfalls nur vereinzelt durch ein nachträgliches Messverfahren, zum Beispiel durch mechanisches Abtasten oder durch ein optisches Messverfahren wie ein Hologramm, ermittelt werden könnte, sehr nahe. Die geringe Anzahl von

Messpunkten beim mechanischen Abtasten lässt ohnehin keine Auswertung von kleinen Fehlern zu, die beispielsweise aus dem Haftreibungsverhalten eines defekten Maschinenachsenlagers hervorgerufen werden, da eine solche Auflösung nicht möglich ist. Daneben ist das optische Messverfahren äußerst aufwendig und langwierig, so dass die Anzahl verschiedener Werkstücke bzw. die Herstellungsvariation sehr begrenzt ist.

Dabei ist es vorgesehen, dass mindestens eine Raumachse als translatorische Raumachse x, z und mindestens eine Raumachse als rotatorische Raumachse c ausgebildet sein kann.

Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass zumindest für den Antrieb und die z-Achse ein Schlepp-Differenzwert nach $D_{z,a}^{\Phi}$ = $Z_{p,a} - Z_{bi,a}^{\phi}$ mit $Z_{bi,a}^{\phi} = f_{bi}$ ($C_{p,a} + \Delta \phi$, $X_{p,a}$) ermittelt wird, wobei der Wert $\Delta \phi$ einer Phasenverschiebung der c-Achse Einfluss entspricht. Somit bleibt der kontinuierlichen bzw. konstanten Phasenverschiebung $\Delta \phi$ der c-Achse bei der Qualitätsbestimmung des Schneidvorgangs Phasenverschiebung $\Delta \phi$ unberücksichtigt. Diese letztlich lediglich zu einer Verdrehung der generierten einer theoretischen Linsenkontur ausgehend von Anfangsposition, wobei die Verdrehung durch eine Korrektur der Einbauposition der so hergestellten Linse ausgeglichen wird.

ausreichende Auflösung zur Erkennung eines Schleppfehlers gegeben.

ist es vorteilhaft, dass zumindest aus den Ferner Differenzwerten Dz und/oder den Schlepp-Differenzwerten Dz.a zumindest der z-Achse je ein peak-to-valley Wert für die Steuerung nach $ptv_{z,s} = D_{z,s,max} - D_{z,s,min}$ und für den Antrieb nach ptv_{z,a} = D_{z,a,max} - D_{z,a,min} berechnet wird, wobei Dz.min dem minimalen und Dz.max dem maximalen Differenzwert der jeweiligen Messung und der jeweiligen Position der unter Berücksichtigung von +/-Δφ entspricht. c-Achse Entsprechendes ist auch für die anderen Achsen vorgesehen.

Vorteilhaft ist es auch, dass zumindest für den Antrieb und zumindest bezüglich der z-Achse ein Fehler-Differenzwert nach $D_{z,a}{}^f = Z_{p,a} - Z_{bi,a}{}^f$ mit $Z_{bi,a}{}^f = f_{bi}$ $(C_{p,s}, X_{p,s})$ ermittelt wird. Der Fehler-Differenzwert $D_{z,a}{}^f$ gilt dabei als Maß für die Abweichung des jeweiligen Schneidprozesses, der auch das Erkennen von weiteren Maschineneinflussgrößen wie Lagerfehler ermöglicht. Entsprechendes ist auch für die Steuerung und die jeweiligen anderen Achsen vorgesehen.

Dabei ist es vorgesehen, dass die Funktion f_{bi} einen 3-D bikubischen Flächenspline und/oder Spiralspline darstellt. Durch die an jedem Gitterpunkt des Flächensplines bekannten Polynomkoeffizienten kann jeder beliebige Punkt im Gitter des Flächensplines berechnet werden. Der Spiralspline wird ausgehend von verschiedenen Gitter-Punkten des Flächensplines über die Polynomkoeffizienten berechnet.

Von Bedeutung ist für die vorliegende Erfindung, dass die Differenzwerte D_z , die Schlepp-Differenzwerte $D_{z,a}^{\phi}$ und/oder der Ist-Wert Z_p zumindest der z-Achse dargestellt werden, wobei zumindest die Darstellung von $D_{z,ptv}$ und/oder $D_{z,a}^{\phi}_{ptv}$

mit dem jeweils kleinsten ptv_z -Wert erfolgt. Die anderen Messwerte, denen eine andere Phasenverschiebung $\Delta \phi$ bzw. ein anderer Schleppfehler der c-Achse zugrunde liegt, werden dabei wie oben beschrieben vernachlässigt. Dieser Phasenverschiebung $\Delta \phi$ kann durch die Einbauposition Rechnung getragen werden. Entsprechendes ist auch für die Steuerung und die jeweiligen anderen Achsen vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Ausbildung und Anordnung ist es von Vorteil, dass die Größe und/oder die Abweichung zumindest des Differenzwertes $D_{z,ptv}$, $D_{z}^{\phi}_{ptv}$ und/oder des Ist-Wertes Z_{p} über der jeweiligen Werkstückposition dargestellt wird. Die Darstellung kann dabei über eine Umfangslinie und/oder eine Umfangsspirale unter Angabe des Winkels und des Radius erfolgen.

Vorteilhaft ist es ferner, dass bei der Darstellung des Differenzwertes D_z , D_z^{ϕ} zwischen negativen und positiven Differenzwerten D_z , D_z^{ϕ} optisch unterschieden wird. Dabei es besonders vorteilhaft, dass positive und/oder negative Differenzwerte Dz, Dz ihrem Betrag nach mit Betrag Farbtönen der dem in unterschiedlichen Intensität optisch abgestuft werden. entsprechenden Positive Differenzwerte D_z , D_z^{ϕ} könnten dabei ihrem Betrag nach beispielsweise von gelb nach rot abgestuft werden und negative Differenzwerte $D_z\text{, }D_z^{\phi}$ ihrem Betrag nach von grün nach blau. Andere Farbstufen sind auch vorgesehen. Daneben ist eine Abstufung durch verschiedene Muster in der Art des Ausführungsbeispiels vorgesehen.

Ferner ist es vorteilhaft, dass eine überlagerte Darstellung des Differenzwertes D_z , D_z^ϕ und des Ist-Wertes Z_p vorgesehen ist, wobei der jeweilige Maßstab für

beide Werte unterschiedlich ist. Während sich der absolute Ist-Wert Z_p im Bereich von mehreren Millimetern bewegt, liegen die Differenzwerte D_z , D_z^{ϕ} bei Mikrometern, also um den Faktor 1000 niedriger. Die Darstellung gemäß Figur 2 ist dabei dennoch aussagekräftig.

Daneben ist es von Vorteil, dass für eine oder mehrere andere Achsen x, c die Soll-Werte C_{bi} , X_{bi} , die Differenzwerte D_c , D_x , der peak-to-valley Wert ptv_c, ptv_x, der Fehler-Differenzwert D_c^f , D_x^f und/oder der Schlepp-Differenzwert D_c^{ϕ} , D_x^{ϕ} für die Steuerung und/oder für den Antrieb berechnet werden. Somit ist eine umfassende Auswertung des Schneidergebnisses möglich.

Schließlich ist es von Vorteil, dass bei der spanenden Bearbeitung des Werkstücks neben einem Hauptschnitt und zusätzlich ein Feinschnitt optionalen einem unter Verwendung der Korrekturschnitt, zumindest ist. Differenzwerte D_z , D_z^{ϕ} Neben der vorgesehen Möglichkeit, das vorgehend beschriebene Verfahren zur Einstellung der verschiedenen Parameter der Zerspanungseinem nutzen, kann nach Schneidemaschine zu bzw. Hauptschnitt, der in der Regel das Ende der schneidenden Bearbeitung darstellt, zusätzlich ein Korrekturschnitt vorgesehen werden. Durch den Korrekturschnitt können dann zumindest die positiven Abweichungen des nachträglich spanend bearbeitet werden.

Besonders vorteilhaft ist es hierzu auch, dass das vorgehend genannte Verfahren für eine Zerspanungsmaschine zum Herstellen von optischen Linsen aus Kunststoff eingesetzt wird.

Letztlich ist es von Vorteil, dass die Werte C, X, Z der Achsen c, x, z in das kartesische Koordinatensystem oder in das Polarkoordinatensystem umgerechnet werden. Der Wechsel zwischen verschiedenen Koordinatensystemen ermöglicht den Umgang mit den verschiedensten Kunden- und Herstellerdaten.

Dabei ist es vorteilhaft, dass ausgehend von einem theoretischen Schneidpunkt eines ideellen punktförmigen Werkzeugs die Werte C, X, Z der Achsen c, x, z für den Einsatz eines kreisförmigen Schneidplättchens umgerechnet werden, wobei das kreisförmige Schneidplättchen einen Mittelpunkt aufweist, der dem theoretischen Schneidpunkt entspricht. Diese sogenannten off-set-Daten stellen die Grundlage für den oben genannten Flächenspline dar, der damit die off-set-Fläche bestimmt, die als Grundlage für den Spiralspline dient.

dass zumindest ein vorteilhaft, ist es Hierbei Differenzwert $D_{z,a}$ und/oder ein Schlepp-Differenzwert $D_{z,a}^{\Phi}$ als Ausschlusskriterium für die Steuerungs-Ist-Werte (Cp,s, und/oder als Einstellungskriterium die $Z_{p,s}$) die Maschinenparameter bzw. verschiedenen Maschinensteuerung verwendet wird.

Die Erfindung betrifft auch eine Zerspanungsmaschine mit einem über eine Steuerung geregelten mechanischen Antrieb für ein Werkzeug und/oder ein Werkstück, wobei die Regelung mehrere Werte C, X, Z von mindestens drei Raumachsen c, x, z für die Steuerung und für den Antrieb aufweist und zur Bestimmung der Abweichung der Regelgrößen das vorstehend beschriebene Verfahren Anwendung findet.

Dabei ist es vorteilhaft, dass eine Ausgabeeinheit für die Darstellung der vorgehend beschriebenen Werte, insbesondere der Differenzwerte $D_{z,a}$ und/oder der Schlepp-Differenzwerte $D_{z,a}^{\varphi}$ vorgesehen ist.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung sind in den Patentansprüchen und in der Beschreibung erläutert und in den Figuren dargestellt. Es zeigt:

- Figur 1 eine Darstellung der Differenzwerte einer Linsenoberfläche;
- Figur 2 die Darstellung des z-Wertes mit der Darstellung des entsprechenden Differenzwertes.

Ein in Figur 1 dargestelltes Werkstück bzw. eine optische Linse 1 weist eine von der Soll-Oberfläche abweichende und insoweit fehlerbehaftete Ist-Oberfläche auf.

Ausgehend von einer nicht dargestellten Soll-Oberfläche besitzt die hier dargestellte Oberfläche verschiedene Gebiete 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, in denen der Ist-Wert von dem theoretischen Soll-Wert abweicht. Dabei handelt es sich bei den mit 2.1 - 2.3 gekennzeichneten Gebieten, also den gepunkteten Flächen, um positive Abweichungen 2 vom Soll-Wert und bei den Gebieten 3.1 - 3.3, also den kariert gekennzeichneten Gebieten, um negative Abweichungen 3 vom Soll-Wert.

Neben der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen positiven 2.1 - 2.3 und negativen 3.1 - 3.3 Abweichungen, also positiven und negativen Differenzwerten, werden die jeweiligen Differenzwerte auch dem Betrag nach abgestuft. So finden sich die positiven Differenzwerte betreffend neben den Gebieten mit einer Abweichung 1. Grades (2.1) auch Gebiete mit einer Abweichung 2. Grades (2.2) sowie 3. Grades (2.3). Bei den verschiedenen Abstufungsgraden

handelt es sich bei dieser Darstellungsweise mit grundsätzlich getrennten unterschiedlichen Mustern um verschiedene Abweichungswertbereiche, die dem jeweiligen Abweichungsgrad zumindest optisch zugeordnet werden. Bei einer hier nicht dargestellten farblichen Abstufung sind die verschiedenen Abweichungsgrade weniger digitalisiert bzw. fließend ineinander übergehend.

In entsprechender Weise sind bei den negativen Differenzwerten, kariert dargestellt, ebenfalls Gebiete mit Abweichungen 1. Grades (3.1), Abweichungen 2. Grades (3.2) und Abweichungen 3. Grades (3.3) gegeben.

In einem nicht dargestellten Ausführungsbeispiel ist es ebenfalls vorgesehen, weitere über diese Abweichungsgrade hinausgehende digitalisierte Abweichungsgrade vorzusehen, die eine höhere Auflösung dieser Differenzwertstruktur gewährleisten.

Das in Figur 2 dargestellte Schaubild zeigt den z-Wert 4 der in Figur 1 dargestellten Linse 1 zum einen absolut anderen den jeweiligen Schaubild) und zum (oberes Differenzwert zum Soll-Wert (unteres Schaubild). In beiden Darstellungen ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Größe des z-Wertes 4 sowie des Differenzwertes dem Betrag nach eine unterschiedliche Skalierung vorgesehen. Dem hier dargestellten z-Wert 4 ist ein Außenradius von 30,621 mm zugrunde gelegt, also nahe am Rand der Linse mit einem Durchmesser von ca. 60 mm. Ausgehend von einem Anfangswert zugrunde dem unbearbeiteten Rohling der verläuft der hier gezeigte Ist-z-Wert 4 in einem Bereich zwischen 3,723 mm und 5,194 mm unterhalb des ehemaligen Der entsprechende Differenzwert, der 0-Niveaus. Abweichungswert des dargestellten Ist-z-Wertes 4 verläuft

dabei zischen 7,9 µm oberhalb und 7,8 µm unterhalb des Soll-z-Wertes 4. In einem nicht dargestellten Ausführungsbeispiel ist eine überlagerte Darstellung der beiden Werte zumindest über einen Teilbereich und mit ausreichender Skalierung vorgesehen.

Bezugszeichenliste

- 2 positive Abweichung
- 2.1 positive Abweichung 1. Grades
- 2.2 positive Abweichung 2. Grades
- 2.3 positive Abweichung 3. Grades
- 3 negative Abweichung
- 3.1 negative Abweichung 1. Grades
- 3.2 negative Abweichung 2. Grades
- 3.3 negative Abweichung 3. Grades
- 4 z-Wert

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung einer Abweichung zumindest einer Regelgröße von Zerspanungsmaschinen mit einem über eine Steuerung geregelten mechanischen Antrieb für ein Werkzeug und/oder ein Werkstück (1), wobei die Regelung mehrere Werte C, X, Z bezüglich mindestens dreier Raumachsen c, x, z für die Steuerung und für den Antrieb regelt und die Werte C, X, Z bezüglich der Achsen c, x, z einen funktionellen Zusammenhang fbi in der Form Z = fbi(C, X) aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass

Antriebs-Ist-Werten $(C_{p,a}, X_{p,a}, Z_{p,a})$ ein Protokoll erstellt wird,

b) zumindest bezüglich der z-Achse ein

Steuerungs-Soll-Wert nach

$$Z_{bi,s} = f_{bi} (C_{p,s}, X_{p,s})$$

und/oder ein

Antriebs-Soll-Wert nach

$$Z_{bi,a} = f_{bi} (C_{p,a}, X_{p,a})$$

berechnet wird,

c) zumindest bezüglich der z-Achse ein Steuerungs-Differenzwert nach

$$D_{z,s} = Z_{p,s} - Z_{bi,s}$$

und/oder ein

Antriebs-Differenzwert nach

$$D_{z,a} = Z_{p,a} - Z_{bi,a}$$

berechnet wird.

PCT/EP2005/051746 WO 2005/103849 13

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest für den Antrieb und die z-Achse ein Schlepp-Differenzwert nach

$$D_{z,a}^{\varphi} = Z_{p,a} - Z_{bi,a}^{\varphi}$$

mit

$$Z_{bi,a}^{\varphi} = f_{bi} (C_{p,a} + \Delta \varphi, X_{p,a})$$

Wert Δφ einer der wird, wobei ermittelt Phasenverschiebung der c-Achse entspricht.

- 3. Verfahren nach Anspruch 2, gekennzeichnet, dadurch dass die Phasenverschiebung $\Delta \phi$ zwischen 0,5° und 3°, insbesondere 1,0° beträgt, wobei die Ermittlung von $Z_{\rm bi,a}^{\ \phi}$ zwischen $+\Delta \phi$ und $-\Delta \phi$ mit einer Schrittgröße zwischen 0,05° und 0,2°, insbesondere von 0,1° erfolgt.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch . gekennzeichnet, dass zumindest aus den Differenzwerten D_z und/oder den Schlepp-Differenzwerten $D_{z,a}^{\Phi}$ zumindest der z-Achse je ein peak-to-valley Wert für die Steuerung nach

$$ptv_{z,s} = D_{z,s,max} - D_{z,s,min}$$

und für den Antrieb nach

$$ptv_{z,a} = D_{z,a,max} - D_{z,a,min}$$

berechnet wird, wobei $D_{z,min}$ dem minimalen und $D_{z,max}$ dem maximalen Differenzwert der jeweiligen Messung und der Position φ , $+\Delta \varphi$ und $-\Delta \varphi$ der c-Achse jeweiligen entspricht.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass zumindest für den Antrieb und zumindest bezüglich der z-Achse ein Fehler-Differenzwert nach

$$D_{z,a}^{f} = Z_{p,a} - Z_{bi,a}^{f}$$

mit

$$Z_{bi,a}^{f} = f_{bi} (C_{p,s}, X_{p,s})$$

ermittelt wird.

- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, dass die Funktion f_{bi} einen bikubischen Flächenspline und/oder Spiralspline darstellt.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da durch gekennzeich net, dass die Differenzwerte D_z , die Schlepp-Differenzwerte $D_{z,a}^{\phi}$ und/oder der Ist-Wert Z_p zumindest der z-Achse dargestellt werden, wobei zumindest die Darstellung von $D_{z,ptv}$ und/oder $D_{z,a}^{\phi}$ ptv mit dem jeweils kleinsten ptv_z -Wert erfolgt.
- 8. Verfahren nach Anspruch 6, dad urch gekennzeichnet, dass die Größe und/oder die Abweichung zumindest des Differenzwertes $D_{z,ptv}$, $D_{z}^{\phi}_{ptv}$ und/oder des Ist-Wertes Z_{p} über der jeweiligen Werkstückposition dargestellt wird.

- 9. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, da durch gekennzeichnet, dass bei der Darstellung des Differenzwertes D_z , D_z^{φ} zwischen negativen (3) und positiven (2) Differenzwerten D_z , D_z^{φ} und/oder nach dem Betrag (3.1 3.3, 2.1 2.3) der Differenzwerte D_z , D_z^{φ} optisch unterschieden wird.
- 10. Verfahren nach Anspruch 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass positive (2) und/oder negative (3) Differenzwerte D_z , D_z^{ϕ} ihrem Betrag (3.1 3.3, 2.1 2.3) nach mit unterschiedlichen Farbtönen und/oder dem Betrag (3.1 3.3, 2.1 2.3) der Differenzwerte D_z , D_z^{ϕ} nach mit unterschiedlichen Farbtonintensitäten optisch abgestuft werden.
- 11. Verfahren nach Anspruch 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine überlagerte Darstellung des Differenzwertes D_z , D_z^{ϕ} und des Ist-Wertes Z_p vorgesehen ist, wobei der jeweilige Maßstab für beide Werte unterschiedlich ist.
- 12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dad urch gekennzeichnet, dass für eine oder mehrere andere Achsen x, c die Soll-Werte $C_{\rm bi}$, $X_{\rm bi}$, die Differenzwerte $D_{\rm c}$, $D_{\rm x}$, der peak-to-valley Wert ptv., ptv., der Fehler-Differenzwert $D_{\rm c}^{\rm f}$, $D_{\rm x}^{\rm f}$ und/oder der Schlepp-Differenzwert $D_{\rm c}^{\rm o}$, $D_{\rm x}^{\rm o}$ für die Steuerung und/oder für den Antrieb berechnet werden.

- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 oder 11, da durch gekennzeichnet, dass bei der spanenden Bearbeitung des Werkstücks (1) neben einem Hauptschnitt und einem optionalen Feinschnitt zusätzlich ein Korrekturschnitt, zumindest unter Verwendung der Differenzwerte D_z , D_z^{ϕ} vorgesehen ist.
- 14. Verfahren für eine Zerspanungsmaschine zum Herstellen von optischen Linsen aus Kunststoff nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
- 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, gekennzeichnet, dadurch dass die Werte C, X, Z der Achsen c, x, z in das in kartesische Koordinatensystem oder das Polarkoordinatensystem umgerechnet werden.
- 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, gekennzeichnet, dadurch dass ausgehend von einem theoretischen Schneidpunkt punktförmigen Werkzeugs ideellen Werte C, X, Z der Achsen c, x, z für den Einsatz eines kreisförmigen Schneidplättchens umgerechnet werden, Schneidplättchen einen wobei das kreisförmige theoretischen der dem Mittelpunkt aufweist, Schneidpunkt entspricht.
- 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da durch gekennzeich 1 bis 11, das zumindest ein Differenzwert $D_{z,a}$ und/oder ein Schlepp-Differenzwert $D_{z,a}^{\phi}$ als Ausschlusskriterium für die Steuerungs-Ist-Werte $(C_{p,s},\ X_{p,s},\ Z_{p,s})$ und/oder als Einstellungskriterium für die verschiedenen Maschinenparameter verwendet wird.

- 18. Zerspanungsmaschine mit einem über eine Steuerung geregelten mechanischen Antrieb für ein Werkzeug und/oder ein Werkstück (1), wobei die Regelung mehrere Werte C, X, Z von mindestens drei Raumachsen c, x, z für die Steuerung und für den Antrieb aufweist, dad urch gekennzeich net, dass zur Bestimmung der Abweichung der Regelgrößen ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12 Anwendung findet.
- 19. Zerspanungsmaschine nach Anspruch 17,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass eine Ausgabeeinheit für die Darstellung der Werte
 gemäß einer der Ansprüche 6 bis 11 vorgesehen ist.

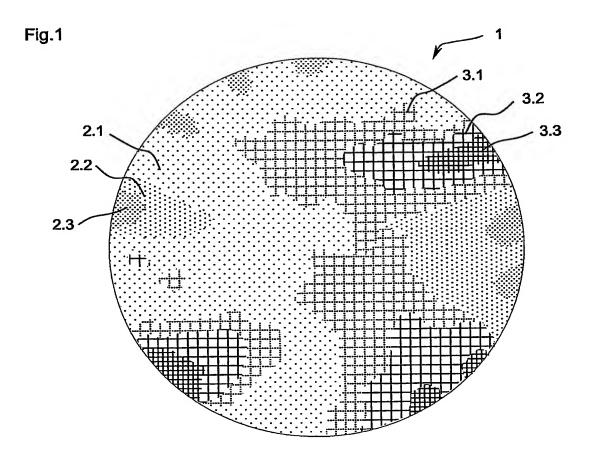
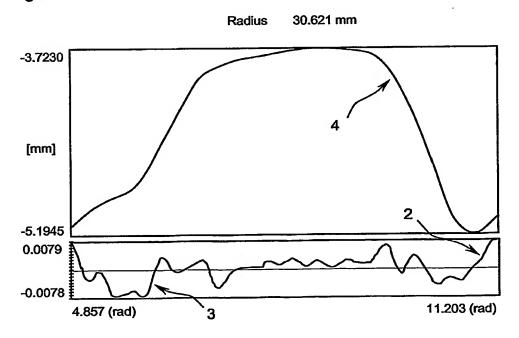


Fig.2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No PCT/EP2005/051746

		PCI/E	EP2005/051/46		
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G05B19/18 G05B19/19				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC			
	SEARCHED				
IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification G05B B24B	ion symbols)			
Documentat	lon searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the	fields searched		
	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search ter	ms used)		
FLO-1u	ternal, WPI Data, PAJ				
			:		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to daim No.		
Α	WO 02/37168 A (DAC INTERNATIONAL, 10 May 2002 (2002-05-10)	, INC)			
	abstract				
	figure 3 page 4, line 15 - line 25				
	page 9, line 8 - line 29				
Α	page 10, line 7 - line 15		1,6,		
			13-16,18		
		•			
		•			
	·				
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members ar	e listed in annex.		
• Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filing date					
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention					
"E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to					
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another distribution of particular relevance; the claimed invention					
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined to the considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined to the considered to involve an inventive step when the					
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the International search Date of mailing of the international search report					
12	2 July 2005	27/07/2005			
Name and m	alling address of the ISA	Authorized officer			
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Salvador, D			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internatio Application No

	Information on patent family members				PCT/EP2005/051746		
Patent document cited in search repor	Publication t date		Patent family member(s)			Publication date	
WO 0237168	A	10-05-2002	AU WO	118730 023716)2 A 58 A2	15-05-2002 10-05-2002	
					•		
						•	
						•	
						·	
						•	

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internation es Aktenzeichen
PCT/EP2005/051746

		10,,2.2		
a. Klassif IPK 7	IZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G05B19/18 G05B19/19			
Nach der Inte	emationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi	fikation und der IPK		
	CHIERTE GEBIETE			
IPK 7	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole G05B B24B			
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowe	·		
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nar	ne der Datenbank und evtl. verwendete	Sucnbegniie)	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
A	WO 02/37168 A (DAC INTERNATIONAL, 10. Mai 2002 (2002-05-10) Zusammenfassung Abbildung 3 Seite 4, Zeile 15 - Zeile 25 Seite 9, Zeile 8 - Zeile 29 Seite 10, Zeile 7 - Zeile 15	INC)	1,6, 13-16,18	
		·		
1		<u> </u>	•	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besonder *A* Veröffe aber i *E* älteres Anme *L* Veröffe schel ander soll o ausg "O* Veröff ehe "P* Veröff dem Datum des	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definient, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen idedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eiführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Ammeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wem die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie it diese Verbindung für einen Fachman "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe Absendedatum des internationalen R	ar zum Verständnis des der soder der ihr zugrundellegenden soder der ihr zugrundellegenden zutung; die beanspruchte Erfindung lichung nicht als neu oder auf rachtet werden zutung; die beanspruchte Erfindung ikeit beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und n naheilegend ist	
	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	27/07/2005. Bevoilmächtigter Bediensteter		
Name und	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fay: (-31–70) 340–3016	Salvador, D		

INTERNATIONALER CHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internation S Aktenzeichen
PCT/EP2005/051746

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0237168	Α	10-05-2002	AU WO	1187302 A 0237168 A2	15-05-2002 10-05-2002